绝缘阻挡放电等离子体发光光谱的特性*

李汉明12) 李 钢3) 李英骏12) 李玉同2) 张 翼2) 程 涛12) 聂超群3) 张 杰24)

1 (中国矿业大学(北京)理学院,北京 100083)
 2 (中国科学院物理研究所光物理实验室,北京 100080)
 3 (中国科学院工程热物理研究所,北京 100080)
 4 (上海交通大学物理系,上海 200240)

(2007年5月13日收到2007年6月1日收到修改稿)

为了对绝缘阻挡放电(DBD)等离子体进行参数优化,以常压 DBD等离子体为研究对象,在常温常压下使用可见光光栅光谱仪对等离子体发光光谱进行了诊断,得到了 N₂和 O₂的第二正带跃迁谱线.通过对等离子体光谱的分析发现,等离子体发射光谱强度随着电压升高而增大,并且在 39—41 kHz 的范围内可以获得稳定的等离子体发光.与此同时,Helium 气体的引入,可以在很大程度上增加等离子体的发光强度.与理论分析结合,证实了光谱测量方法在 DBD 等离子体研究上的可行性.

关键词:绝缘阻挡放电,光谱,荧光,光谱仪 PACC:5235,4700,5225,5200

1.引 言

目前在流体力学研究领域,流动控制是一个重要的研究方向.人们已经探索了几种改变和控制流场的方法^[1],主要分为被动和主动控制.文献中公开的被动控制方法有表面处理、表面震动等^[2,3],这些方法不需要输入外部能量.而主动控制的方法包括:声激励、连续或间断的吸吹等.主动控制需要输入外部能量,有便于控制的优点,可以根据需要而打开或关闭.利用绝缘阻挡放电(DBD)等离子体进行流动主动控制以抑制流动分离、减小飞行器的气动阻力是近年来国外掀起的又一新概念.

Malik 等^[4]首先利用电晕放电等离子体控制平 板边界层,发现当来流速度为 30 m/s、激励电压为 15 kV时,阻力可以减小 20%. EI-Khabiry 和 Colver^[5] 通过数值计算研究了低雷诺数平板流动时电晕放电 等离子体引起的阻力减小的现象. Balcer^[6]开展了 在有逆压梯度的平板上的等离子体的实验研究,发 现当施加激励时近壁附近的空气速度增大,但是倾 斜的电极并未在边界层内引发大的空气纵向涡.在 Huang 等^[7]的实验中,雷诺数 Re < 2.5 × 10⁴ 时流动 分离无法自动复合,而在等离子体作用下低雷诺数时也可使流动复合并且可使复合点提前. Daniel 等^[8]通过实验表明,在等离子体的作用下,泄露涡的 最大值略有下降,对通道涡的影响不大;马蹄涡的尺 度减小但强度增大;泄露涡的最大压力损失系数降 低了 29.5%. 总之,当 Re = 1 × 10⁶时,等离子体激 励器对泄漏流有显著的影响. Thomas 等^[9]开展了将 等离子体用于飞机起落架减噪的工作,他们在圆柱 体上沿周向布置了多个等离子体激励器,施加稳态 激励后发现阻力和漩涡脱落都减少了,而且阻力的 减小与雷诺数成反比. Mehul 等^[10]开展了在无人驾 驶飞行器的机翼上布置等离子体激励器的风洞实 验 结果表明,等离子体激励器通过利用机翼前缘涡 和尾缘涡,能在很大的攻角范围内显著改变飞行器 的受力.

DBD等离子体对周围气体的流动有加速的作用,这点是经过实验证实的.但从目前的研究情况 来看,DBD产生的等离子体只能对低速流动进行有 效的控制,无法使由于较大逆压梯度引起的流动分 离复合.这主要由于 DBD 在静止空气中诱导出的 流速还很低,只有 10 m/s 左右.因此如何提高 DBD 诱导出的速度,使其真正具有实用价值,是值得研究

^{*} 国家自然科学基金(批准号:10474137,60621063,10510490,10575129,10675164)和国防基础科技项目(批准号:AA20070090)资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail:lyj@aphy.iphy.ac.cn

的重要课题.2004 年 Enloe 等^[11,12]通过对推力、电压 以及等离子体特性的大量测试和模拟研究了等离子 体诱导的气体速度与输入功率、等离子体诱导流动 的方向与电极的布置方式的关系等.结果表明,等 离子体在空间和时间上是高度结构化的,而且在正 弦波形电压的激励下,等离子体的发光强度在两个 半周期内不规则.目前国内外采用的其他先进的研 究方法包括光电倍增管测等离子体的发光强度^[13]、 激光测等离子体周围的空气密度^[14]、声学测量等.

由于 DBD 是在绝缘材料表面小范围内产生低 密度等离子体,直接测量等离子体密度有很大难度. 与此同时,等离子体中大量的带电粒子处于复杂的 运动状态,因而可能辐射出多种形式的电磁波,波长 范围相当广泛:从微波开始,有红外线、可见光、紫外 光直到 X 射线.这些辐射过程和等离子体内部状态 密切相关.对等离子体发射光谱的测量研究可以获 得等离子体温度、密度以及离子成分等重要参数,加 之无接触测量的优势,对等离子体没有干扰,因而光 谱测量成为等离子体的一种重要的诊断手段¹⁵⁻¹⁷¹, 在低温等离子体实验技术^{18,191}中具有重要的作用.

为了对 DBD 的机理有深入的认识,进而找到提 高诱导流速方法,从而使其可对高速流动进行控制, 本文利用测定等离子体发光光谱的方法,进行了 DBD 等离子体的发光机理研究,并对激励等离子体 的电压参数进行了优化.

2. 实验布局

实验是在中国科学院物理研究所的光物理实验 室进行的,实验中利用了一台 ACTON RESEARCH 公 司的可见光谱仪(型号为 INS-150-252F)测量等离子 体发光谱线,该谱仪的测量范围为 200—1200 nm,且 中心波长可调,谱仪狭缝宽度为 0.5 mm.

整个实验在大气中进行,具体的 DBD 等离子体 生成装置如图 1 所示.产生 DBD 等离子体的电极排 布方式为非悬空交错电极,电极参数为 12.5 mm× 6.0 cm,电极间距为 1 mm.绝缘材料为有机玻璃,厚 度为 1 mm,加工成类似机翼的弯曲形状.通过高压 高频电源发生器对电极施加可变幅变频的高压高频 电压.其中电压通过高压探头加在电极上,另一个 电极接地.通过电压衰减器将施加的高压高频电压 与示波器相连,以便实时测量电压的幅值和频率. 在电极 1 的附近生成等离子体,等离子体发光通过 收集透镜收集到光谱仪里面,利用光谱仪对等离子 体荧光成分进行分析.具体的实验装置如图 2 所示.



图 2 光谱仪测量等离子体荧光光谱成分实验布局图

3. 实验结果和讨论

实验中,首先通过改变光谱仪的中心波长,得到 了在电极上施加高压高频电压后获得的等离子体荧 光总的谱线图.其中激励电压幅值取为7500 V,电 压频率取为33.3 kHz,经过标定后的光谱仪测得的 发射光谱结果如图3所示.通过图3可以看出,谱 线主要集中在300—400 nm 以及600—800 nm 范围 内,对比发现,300—400 nm 的谱线强度比600— 800 nm强得多.所以在后面的实验讨论中,所主要 关注的波长范围为300—400 nm,光谱仪的中心波长 取为350 nm,其中最强的谱线为339.1 nm 氧二系谱 线(OII 线).



图 3 电压幅值为 7500 V,电压频率为 33.3 kHz 时,光谱仪得到 的等离子体荧光总谱图

为了得到激励电压幅值对发射谱强度的影响, 把最强的 339.1 nmOII 谱线强度等价为等离子体发 光强度,电压频率取为 33.3 kHz. 电压幅值从 7500 V 增加到 10500 V 的过程中,谱线强度从 1000 增加到 3250 结果如图 4 所示. 从图中可以推断,等离子体 发射光谱强度随着电压升高而增大.



图 4 最强发射谱线(0 谱 339 nm) 强度随着电压幅值的变化关 系,其中电压频率为 33.3 kHz

为了得到激励电压频率对发射谱强度的影响, 实验中电压幅值取为 7500 V. 电压频率从 30 kHz 增 加到 45 kHz 的过程中,谱线强度起伏不定,但平均 谱线强度始终增大,如图 5 所示.从图 5 可以推断, 等离子体发射谱线强度随着频率增加而增大,但在 39—41 kHz的范围内可以获得稳定的等离子体 发光.

为了得到气体组分对等离子体光谱的影响,我 们在相互作用区充入 Helium 气体,对比充入 Helium 前后的光谱.图6为7500V,33kHz 电压条件下得到 的300—400 nm 的等离子体光谱图,图7为7500V,



图 5 最强发射谱线 OII 谱)强度随着频率的变化关系,其中电压幅值取为 7500 V

33 kHz 电压条件下得到的 300—400 nm 的充氦等离 子体光谱.对比发现充入氦气后等离子体发光谱中 最强谱线强度增加了 400 倍,光谱的整体强度获得 了显著的增强.



图 6 7500 V 33 kHz 电压条件下得到的 300—400 nm 的等离子体 光谱图



图 7 7500 V ,33 kHz 电压条件下得到的 300—400 nm 的充氦等离 子体光谱图

DBD等离子体是将绝缘介质插入放电空间的 一种气体放电.介质可以覆盖在电极上,也可以悬 挂在放电空间里.当在放电电极间施加一定频率的 足够高的交流电压时,电极间的气体就会被击穿,产 生介质阻挡气体放电.放电产生大量的离子和电 子,在电场的作用下,电子和离子从电场中获取能 量,通过与周围的空气分子和原子碰撞的方式把能 量转移给它们,使之激发电离,产生电子雪崩.雪崩 中的高能电子通过导电通道时,一些激发态原子和 分子会辐射光谱.其中 300—400 nm 之间的谱线主 要为氧和氮的发射谱,600—800 nm 之间主要为 Helium 谱.由于空气中的氧气和氮气占了绝大部 分,电子与氧气和氮气分子碰撞的概率远远大于氦, 这就带来了发光光谱强度的差别.这与实验中测得 的全谱中谱线强度的对比结果相一致.

原子物理模拟程序 FIX^[20]包含了从氦到铁之 间各个元素的离子能级信息,在使用者输入原子序 数以及所关心的电子温度和密度等信息后,FLY 可 以在考虑了碰撞电离和复合、自发复合、受激复合、 光电离、光激发、碰撞激发等过程的前提下,计算出 稳态近似、非局域热动平衡或者局域热动平衡下 各 个离子能级和精细能级上的粒子数,此后可以计算 出跃迁强度、谱线线形 获得等离子体发射谱线.我 们利用 FLY 程序对稳态近似条件下 DBD 等离子体 的发光谱线进行了理论计算,计算结果和实验得到 的谱线的对比见图 8. 在理论计算中 我们认为空气 是由氮气和氧气组成的 因此程序中仅考虑了氧和 氮的离子能级以及精细能级上的粒子数 而对于空 气中的其他成分被电离后的离子能级没有考虑 所 以在实验上得到了一些理论计算中没有出现的谱 线。但我们主要关心的氧和氮离子的第二正带跃迁



图 8 程序计算和实验得到的等离子体发光光谱对比

谱线在实验和理论上均可以得到,两者基本符合. 其中细微差别产生原因可以归结为常温常压下空气 中非平衡等离子体中离子的迁移率小,在电场中来 不及加速,在模拟中视为不动的原因.而在实际的 等离子体产生光谱的实验过程中,电子和离子在电 场中均得到加速,虽然离子被加速到的速度相对于 电子来说很小,但仍然会对光谱的位置产生一些影 响.理论计算和实验结果中具体对应的第二正带跃 迁谱线对比见表 1.

表1	实验和理论计算中氧气和氮气分子的
	第二正系跃迁发射谱线的对比

	理论结果/nm	实验结果/nm
	313.4	318.3
OII	339.0	339.1
$2s^22p^23p-2s^22p^24s$	372.7	372.9
	374.9	377.4
NII	395.5	401.3
$2s^22p3s$ — $2s^22p3p$	404.1	407.2

在等离子体的产生过程中,电极之间的空气被 击穿,形成大量的电子和离子,电子和空气中的氧气 和氮气分子碰撞,激发电离分子形成离子.处于激 发态的离子在向低能级跃迁的过程中辐射光子,获 得窄带特征可见光谱.当施加在电极极板之间的电 压增强时,分子被电离到激发态的概率增加,从而造 成了激发态离子数的增加,进而增加了辐射光子的 数目.光子数目的增加带来了光谱强度的增加.与 此同时,电离空气获得的电子数目越多,等离子体密 度越高.从而我们可以得到一个结论:等离子体发 射光谱强度越强,等离子体密度越大.

绝缘阻挡放电的功率也是一个重要的参数,由 于绝缘阻挡放电的电流、电压的相位严重失调,它的 功率计算和测量相当困难.目前只能宏观测定,在 电压-电荷李萨如图形的帮助下,可以正确的确定放 电功率.在一个周期内的放电能量可以表示为

$$W_{n} = \int_{t=0}^{t=T} u(t) \dot{u}(t) dt$$
$$= \int_{(t=0)}^{(t=T)} u(t) dQ , \qquad (1)$$

其中 dQ(t) = i(t) dt.

(1)式的积分结果代表在一个周期内电压-电 荷李萨如图所围的面积,所以放电功率比可以表 示为

 $P = W_n f$,

其中 f 为输入电压频率.通过放电功率可以发现, 在保证放电能量不变的前提下,放电功率和工作电 压频率成正比,同时放电功率的大小决定了等离子 体发光强度的大小.也就是说,等离子体发光强度 与频率成正比,这与实验结果基本吻合.

Helium 作为一种稀有气体,正常情况下氦原子 中 2 个电子都处于 1s 态 形成 1s1s 的组态. 电子激 发中较为常见的一个电子始终留在 1s 态,只是另一 个被激发到不同的能级,因为有2个电子,所以形 成的原子态有 2 组 ,一组为单态(s = 0), 一组为三 重态(s=1). 通过对总谱中 3 条氦的谱线的分析发 现、氦原子中2个电子形成的原子态为三重态,也就 是氦的种类为正氦.对于正氦而言,其电离阈值为 4.0 eV 而 O, 和 N, 的电离阈值分别为 5.08 eV 和 7.37 eV. 通过比较可以发现:实验中用来作为催化 剂的正氦更加容易被电离. 充入 Helium 气体之后, 氦原子周围的电子在电场中被电离 增加了相互作 用区的电子数目,对于高温高密等离子体而言,能 量吸收机理不仅仅是碰撞吸收,还包括一些非碰撞 的吸收机理 例如共振吸收[21]、真空加热[22]、反常趋 附效应^[23 24]、 $J \times B$ 加热^[25]等.而 DBD 等离子体形 成过程的时间尺度为 🕫 量级 电子和分子之间相互

作用的流体效应明显,它们之间的能量交换机理主要是逆韧致吸收^[26],分子通过和电子碰撞获取能量.充入氦气之后带来的电子数目的增加从另外一个侧面增加了电子与气体分子碰撞形成离子的概率,可以在更大程度上增加辐射的光子数目,进而增加辐射的光强度,获得更大的等离子体密度.

4.结 论

利用可见光光栅谱仪,测量了 DBD 等离子体的 O₂ 和 N₂ 的第二正带跃迁光谱,谱线的位置与原子 数据计算的结果基本吻合.通过对实验测得的谱线 强度的分析,对激励等离子体的电压参数进行了优 化.实验结果表明,等离子体发光强度随着电压升高 而增强,并且在 39—41 kHz 的范围内可以获得较为 平坦的等离子体发光.与此同时,Helium 气体的引 入,可以在很大程度上增加等离子体发光强度.理 论分析结果表明,由于光谱仪收集角度固定,等离子 体发光强度越强,等离子体密度越大.实验和理论 结果证实了光谱测量方法在 DBD 等离子体研究上 的可行性,这对于优化等离子体密度,进而获得 DBD 等离子体的实际应用有着重要的意义.

- [1] Gad-El-Hak M 2001 Journal of Aircraft 38 402
- [2] Gad-El-Hak M 1990 AIAA Journal 28 1537
- [4] Malik M , Weinstein L , Hussani M 2003 AIAA Journal 41 231
- [5] El-Khabiry S , Colver G 1997 Phys. Fluids 9 587
- [6] Balcer E B 2005 M.S. (Thesis Air Force Institute of Technology) p113
- [7] Huang J H , Thomas C C , Flint O T 2006 AIAA Journal 44 125
- [8] Daniel K Van N , Thomas C C , Scott C M 2006 AIAA Journal 44 21
- [9] Thomas F O , Kozlov A , Corke T C 2005 AIAA Journal 44 51
- [10] Mehul P P , Terry N T , Vasudevan S 2006 AIAA Journal 44 671
- [11] Enloe C L, McLaughlin T E, VanDyken 2004 AIAA Journal 42 589
- [12] Enloe C L, McLaughlin T E, VanDyken 2004 AIAA Journal 42 595
- [13] Enloe C L , Thomas E M , Robert D V 2004 AIAA Journal 42 844
- [14] Enloe C L , Thomas E M , Font G I 2005 AIAA Journal 43 564
- [15] Ding C R, Wang B, Yang G W, Wang H Z 2007 Acta Phys. Sin.
 56 1775 (in Chinese)[丁才蓉、王 冰、杨国伟、汪河洲 2007 物理学报 56 1775]

- [16] Zhang S D, Li H Y 2003 Acta Phys. Sin. 52 1297 (in Chinese)
 [张树东、李海洋 2003 物理学报 52 1297]
- [17] Zeng B Q , Wang R Y , Li X C 1997 Chinese Science Bulletin 42 218
- [18] Tang X L, Qiu G, Wang L, Feng X P 2006 The Journal of Light Scattering 18 156 (in Chinese)[唐晓亮、邱 高、王 良、冯贤 平 2006 光散射学报 18 156]
- [19] Ge Z L, Ma N S 2004 Transactions of China Electrotechnical Society 19 98 (in Chinese)[葛自良、马宁生 2004 电工技术学报 19 98]
- $\left[\ 20 \ \right]$ $\$ Lee R W , Larsen J T 1996 JQSRT $56 \ 53$
- [21] Forslund D W , Kindel J M , Lee K 1977 Phys. Rev. Lett. 39 284
- [22] Brunel F 1987 Phys. Rev. Lett. 59 52
- [23] Rozmus W , Tikhonchuk V T 1990 Phys. Rev. A 42 7401
- [24] Denavit J 1992 Phys. Rev. Lett. 69 3052
- [25] Kruer W L , Estabrook K 1985 Phys. Fluids. 28 430
- [26] Wilks S C , Kruer W L1997 IEEE Journal of Quantum Electronics 33 1954

The characteristics of the spectrum emitted from dielectric barrier-discharge plasmas *

Li Han-Ming^{1,2}) Li Gang³) Li Ying-Jun^{1,2,)†} Li Yu-Tong²) Zhang Yi²) Cheng Tao^{1,2}) Nie Chao-Qun³) Zhang Jie^{2,4,)}

1 X Institute of Sciences, China University of Mining and Technology, Beijing 100083, China)

2 X Laboratory of Optical Physics , Institute of Physics , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100080 , China)

3 X Institute of Engineering and Thermophysics , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100080 , China)

4 🕻 Department of Physics , Shanghai Jiaotong University , Shanghai 200240 , China)

(Received 13 May 2007; revised manuscript received 1 June 2007)

Abstract

In order to optimize the parameters of dielectric barrier-discharge plasmas, the emission spectrum of second transition line of oxygen and nitrogen under normal temperature and pressure was measured with a grating spectrometer. The results show that the intensity of the emission spectrum of the plasma increases with the voltage, and the best frequency range to generate the plasma spectrum is 39—41 kHz. Meanwhile, the introduction of helium gas increases the intensity to a high extent. In combination with the theoretical analysis, the feasibility of spectral method in the study of dielectric barrier discharge plasma is verified.

Keywords : dielectric barrier discharge , spectrum , fluorescence , grating spectrometer PACC : 5235 , 4700 , 5225 , 5200

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10474137, 60621063, 10510490, 10575129, 10675164) and the Basic Technology Program for the National Defense of China (Grant No. AA20070090).

[†] Corresponding author. E-mail:lyj@aphy.iphy.ac.cn